

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Na kierunku Fizyka Techniczna w specjalności Nanostruktury

Rozpraszanie ramanowskie w próbkach objętościowych i cienkich warstwach $\mathrm{Ga}_2\mathrm{S}_3$

Vitali Kozak

Numer albumu 256481

promotor

dr inż., Cezariusz Jastrzębski

WARSZAWA 2018

Podziękowania

Streszczenie

Abstract

Oświadczenie o samodzielności wykonywania pracy

Oświadczenie o udzieleniu Uczelni licencji do pracy

Spis treści

1	Wła	aściwości	7				
	1.1	Siarczek galu	7				
	1.2	Zastosowania Ga_2S_3	9				
	1.3	Widmo ramanowskie i polaryzacyjne	10				
2	Rozpraszanie Ramanowskie						
	2.1	Czym jest spektroskopia ramanowska	13				
	2.2	Wgląd matematyczny	13				
	2.3	Rodzaje pasm obserwowanych w widmie Ramana	15				
	2.4	Czynniki warunkujące zaistnienie zjawiska	15				
		2.4.1 Idealny dipol	15				
		2.4.2 Realny dipol	16				
	2.5	Przykładowe widma ramanowskie	17				
	2.6	Fonony w materiale	18				
	2.7	Co można odczytać z widma Ramanowskiego	20				
	2.8	Piki ramanowskie w cienkich warstwach	21				
	2.9	Rozpraszanie dwufononowe	22				
3	Przygotowanie próbek do badań						
	3.1	Przyrząd pomiarowy, rysunek, opis	23				
4	Wyniki badań						
5	Opr	racowanie wyników	2 5				
6	3 Podsumowanie						
Bibliografia							

1 Właściwości

1.1 Siarczek galu

Struktura pasmowa i przerwa energetyczna to są kluczowe parametry dla półprzewodników chalkogenowych. *Chalkogenki* – nieorganiczne związki chemiczne, w których anionami są chalkogeny, tj. siarczki, selenki i telurki. Przykładowymi chalkogenkami są związki **GaS**, **Ga₂S₃**, **GaSe**, **Ga₂S₃**, które należą do związków III-VI (III: **In**, **Ga** i VI: **S**, **Se**, **Te**) grupy chemicznej. Związek **Ga₂S₃** jest ważnym członkiem związków III-VI , który może posiadać najszerszą lukę w zespole. Nieścisłość pomiędzy atomami III i VI grup powoduje, że związek ma różne stechiometrie, zróżnicowane fazy krystaliczne i różne formy sieci.

GaSe i GaS mogą krystalizować się w sześciakątnej strukturze warstwowej, ale w tych związkach warstwy różnie układają się w stos. GaSe posiada prostą przerwę energetyczną wynoszącą około 2 eV. Podczas gdy materiał GaS staje się przewodnikiem ze skośną przerwą energetyczną o wartości 2.53 eV.

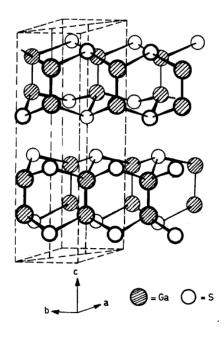
Ga₂Se₃ może posiadać wadliwą strukturę blendy cynkowej, w której 1/3 miejsc kationowych jest pusta (położenie pustych miejsca jest losowe w siatce krystalicznej) jest to oczywiście zdefektowany półprzewodnik z prostą przerwą energetyczną o wartości 2-2.4eV.

Chalkogenki ${\bf GaSe}$, ${\bf Ga_2Se_3}$ mają wartości przerwy energetycznej poniżej 2.55 eV. które mogą być zakatologowane do materiałów w zakresie widzialnyma, ale nie do zastosowań w zakresie UV jak związek ${\bf Ga_2S_3}$

Siarczek galu występuje w dwóch postaciach:

- Siarczek galu(II) GaS
- Siarczek galu(III) **Ga₂S₃**

 ${f GaS}$ tworzy bezbarwne lub żółte kryształki układu heksagonalnego. Kryształ siarczku galu (${f GaS}$) należy do rodziny półprzewodników warstwowych III-VI. Krystalizuje się w sześciokątnej strukturze o parametrach sieci a=0,3578 i c=1,547 nm. Każda warstwa w strukturze krystalicznej składa się z dwóch atomów galu i dwóch atomów siarki ułożonych w stos wzdłuż osi c z powtarzającą się jednostką ${f S}-{f Ga}-{f Ga}-{f S}$.



Rysunek 1: Schematyczna reprezentacja struktury krystalicznej GaS [1]

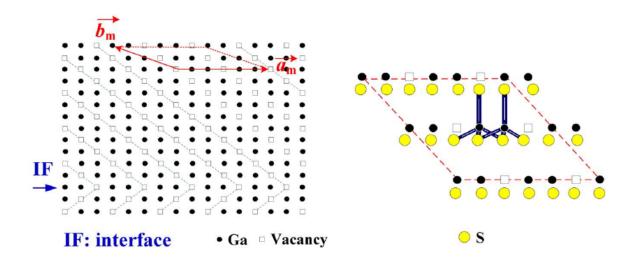
W kryształach GaS dominują słabe siły van der Waalsa w oddziaływaniach międzywarstwowych. Silne kowalencyjne siły dominują w oddziaływaniach wewnątrzwarstwowych. GaS to półprzewodnik szerokopasmowy, który jest obiecującym materiałem. Skośna przerwa energetyczna wynosi 2.5eV, a prosta wynosi 2.95eV. Materiał umożliwia wytwarzanie niebieskich urządzeń emitujących światło [1].

Ga₂S₃ jest również półprzewodnikiem zdefektowanym z powodu niedopasowania Ga – III i S - VI. Jedna trzecia miejsc kationowych, czyli pozycji galowych nie jest zajęte. Występują luki kationowe, które znacznie wpływają na właściwości fizyczne tego materiału i jego obszar zastosowań. Może mieć następne struktury krystaliczne: jednoskośna, sześciokątna, kubiczna. Najbardziej stabilną i ogólnie znajdowaną strukturę krystaliczną jest struktura jednoskośna.

Faza jednoskośna.

Najbardziej stabilna faza związku $\mathbf{Ga_2S_3}$. Która jest nazywana fazą α . Związek α - Ga_2S_3 ma prostą przerwę energetyczną o wartości 3.05 eV i skośną przerwę energetyczną o wartości 3.4 eV. Wyhodowane kryształki są jasnożółte lub przezroczysto-żółtawe. Powodem występowania żółtego koloru w tym półprzewodniku, gdzie przerwa energetyczna ma energię większą niż najbardziej energetyczny foton światła widzialnego, jest obecność luk kationowych. Luki w pasmie energetycznym zlokalizowane na poziomie 0.8 - 0.9 eV wyżej od najwyższego punktu pasma walencyjnego. Te luki tworzą pułapki elektronowe. Elektrony które przechodzą z pasma przewodnictwa do tych pułapek emitują fotony o energii 2.15 - 2.25 eV co odpowiada światłu żółtemu.

Parametry komórki elementarnej dla tego materiału wynoszą: $a=1.114~nm,~b=0.641~nm,~c=0.703~nm,~\beta=121.22^{\circ}.$



Rysunek 2: Na lewym rysunku przedstawiono zdefektowaną sieć krystaliczną w płaszczyźnie prostopadłej do osi c dla związku α - Ga_2S_3 . Kationowe luki tworzą interfejs. Na prawym rysunku pokazano sposób ułożenia i wiązania atomów. Cztery aniony S w wierzchołkach czworościanu i w środku jeden kation Ga lub luka.

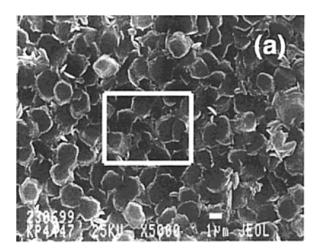
Faza sześciokatna.

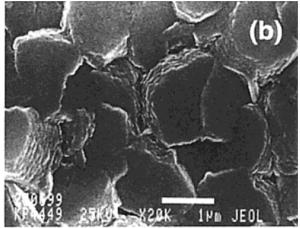
Ta faza jest nazywana fazą β , parametry komórki elementarnej a=0.368~nm,~c=0.602~nm. Faza β związku Ga_2S_3 jest niestabilna. I ma najmniejszą przerwę energetyczną dla tego materiału $2.48~{\rm eV}.$

Faza kubiczna.

Faza kubiczna jest nazywana fazą γ . To jest niskotemperaturowa faza. Kryształki γ - Ga_2S_3 są białego koloru. Przerwa energetyczna wynosi 2.96 eV. Parametry komórki elementarnej: a=0.517~nm.

Główne piki na widmie rentgenowskim dla każdej z faz występują pod tymi samymi kątami, jedynie intensywności mają różne. To oznacza że jeżeli Faza kubiczna γ - Ga_2S_3 ma strukturę blendy cynkowej ZnS ze zdefektowaną podsiecią kationową, to i każda z faz też będzie miała zdefektowaną podsieć kationową.





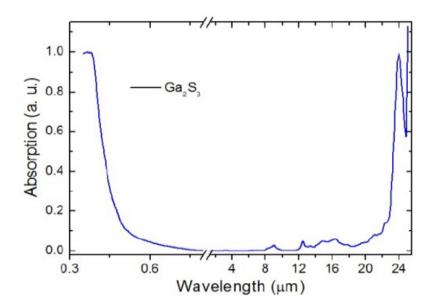
Rysunek 3: Na tym rysunku są przedstawione zdjęcia α - Ga_2S_3 za pomocą SEM przy powiększeniu : a) 5000 razy, b) 20000 razy.

1.2 Zastosowania Ga₂S₃

Jednym z najważniejszych problemów materiałów półprzewodnikowych stosowanych w fotoelektronice jest opracowanie związków o stabilnych właściwościach pod wpływem promieniowania UV, promieniowania rentgenowskiego i γ , a także opracowanie detektorów promieniowania jonizującego w oparciu o te materiały. Strukturalne defekty w materiale wywoływane są pod wpływem promieni UV, promieniowania rentgenowskiego i γ . Koncentracja i rodzaj tych defektów zależy zarówno od dawki promieniowania, jak i rodzaju materiału. Detektory promieniowania rentgenowskiego i promieniowania UV oparte na tych materiałach muszą spełniać warunek, że koncentracja ich własnych defektów jest znacznie wyższa niż koncentracja defektów wywołanych promieniowaniem. Materiały takie jak ${\bf A_2^{III}C_3^{VI}}$, szczególnie ${\bf Ga_2S_3}$, spełniają to wymaganie. $\frac{1}{3}$ pozycji w podsieci kationowej są nieobsadzone i tworzą luki, czyli defekty kryształu. Koncentracja własnych defektów w tych materiałach wynosi około 10^{22} cm $^{-3}$. Przewodność elektryczna pojedynczych kryształów ${\bf Ga_2S_3}$ w normalnej temperaturze wynosi około 10^{-12} Ω^{-1} cm $^{-1}$. Przewodność elektryczna wzrasta 3 razy z domieszką ${\bf Cd}$.

Domieszkowany (Cr i Fe) i niedomieszkowany Ga2S3 może być materiałem luminescencyjnym z emisją fal o długości od bliskiej podczerwieni do UV.

 ${f GaS}$ długi czas zajmował wysoką pozycję wśród materiałów do aplikacji THz. Ma bardzo szerokie okna dla $0.62-20~\mu m$ i od $50~\mu m$ – do THz. Ale jego warstwowa struktura i wynikające z tego słabe właściwości mechaniczne ograniczają możliwości zastosowania tego materiału. ${f Ga_2S_3}$ jest przezroczysty dla $0.44-25~\mu m$ co jest pokazano na wykresie poniżej:



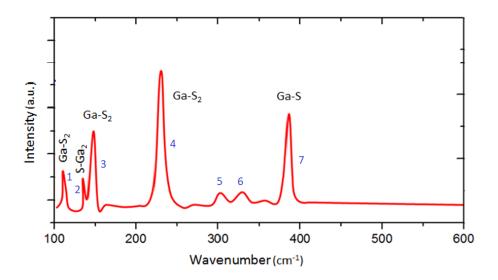
Rysunek 4: Widmo absorpcji dla Ga_2S_3 .

Materiał $\mathbf{Ga_2S_3}$ ma zastosowanie optyczne i optoelektroniczne (diody elektroluminescencyjne (LED), absorber UV w fotowoltaicznych urządzeniach, generator drugiej harmonicznej, generator trzeciej harmonicznej np. w materiale $\mathbf{Ti_2S\text{-}Ga_2S_3\text{-}GeS_2}$), ze względu na swoją skośną i szeroką przerwę energetyczną). (duże czyli bulk kryształy) Struktura cienkowarstwowa $\mathbf{Ga2S3/In/Ga2S3}$ ma potencjalne zastosowanie jako rezonator mikrofalowy. Jego dwójłomność 0,025 jest większa niż \mathbf{CdSe} , która pozwala dopasować fazę SHG dla długości fali dłuższej niż 1910 μm .

Kolejne z możliwych zastosowań tego materiału jest pasywacja powierzchni półprzewodnikowej III - V tj. do utworzenia ńatywnej "warstwy siarczkowej na **GaAs** lub **InP** poprzez siarkowanie na powierzchni; tak, że rekombinacja powierzchni **GaAs** lub **InP** można radykalnie stłumić, co z kolei znacząco poprawia wydajność urządzenia W dziedzinie nauki o materiałach i technologii brakuje skutecznych warstw pasywacji powierzchniowej dla **GaAs**.

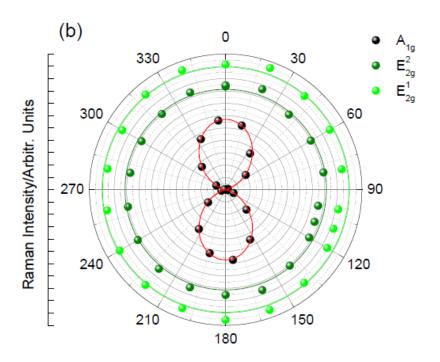
1.3 Widmo ramanowskie i polaryzacyjne

Widmo ramanowskie dla związku α - Ga_2S_3 ma 7 pików, które odpowiadają przesunięciom: 1) 119, 2) 135, 3) 148, 4) 238, 5) 309, 6) 331, 7) 392 cm^{-1} . Znaczące piki takie jak 1), 2) i 3) (Ga-S2 are mainly due to the Ga-S2 scissoring) the band at 238 cm-1 is due to the ring out plane bending of (alfa-Ga2S3). The presence of Ga-S symmetric starching is clearly identified with the large intense spectral band at 392.4 cm-1. nie wiem co to znaczy.



Rysunek 5: Widmo ramanowskie dla α - Ga_2S_3

W zależności od kierunku polaryzacji światła laserowego, które oddziałuje z fononami w materiale intensywności pików będą się zmieniać. Po zaobserwowaniu tych zmian można uzyskać widmo polaryzacyjne. Przykładowe widmo polaryzacyjne znajduje się poniżej:



Rysunek 6: Przykładowe widmo polaryzacyjne dla trzech pików $\mathbf{A_{1g}} \ \mathbf{E_{2g}^2} \ \mathbf{E_{2g}^1}$. Tu intensywność czyli pole powierzchni piku to odległość od środka do punktu, który odpowiada określonemu kątowi. Ten kąt jest kątem między kierunkiem drgania dipola a promieniowaniem pobudzającym. Widać, że tylko pik $\mathbf{A_{1g}}$ znacząco reaguje na zmianę polaryzacji.

Intensywność piku Ramanowskiego można pokazać taką relacją:

$$I_s \sim |e_i \mathbf{R} e_s|^2 \tag{1}$$

- $\bullet \ e_i$ i e_s wwektory polaryzacji promieniowania podającego i rozproszonego odpowiednio.
- $\bullet\,\,{\bf R}$ Tensor ramanowski, który zależy od symetrii kryształu i konkretnego drgającego modu.

Wyznaczenie tensorów ramanowskich dla związku $\alpha\text{-}Ga_2S_3$ i jest celem tej pracy.

2 Rozpraszanie Ramanowskie

2.1 Czym jest spektroskopia ramanowska

Spektroskopia Ramana jest istotną metodą badania widm rotacyjnych i oscylacyjnych cząsteczek. Światło rozpraszane ma inne częstości niż światło padające. Obserwujemy przesunięcie linii zarówno w stronę większych jak i mniejszych częstości, a tym samym większych i mniejszych energii. Kilka cech tej spektroskopii jest niezwykle ważnych. Jedną z nich jest możliwość użycia światła widzialnego do badania widma Ramana. Można lepiej operować takim światłem w warunkach doświadczenia niż światłem podczerwonym lub mikrofalami. Niektóre dwuatomowe cząsteczki jak $\mathbf{H_2}$ czy $\mathbf{O_2}$ nie posiadają momentu dipolowego i dlatego nie są aktywne w podczerwieni, a ich widma mogą być badane właśnie w widmie Ramana. Zatem np. pod tym względem spektroskopia ramanowska jest dopełnieniem spektroskopii w podczerwieni i odwrotnie. Poza tym spektroskopia ramanowska umożliwia badanie ruchu cząsteczek, które zmieniając swoje położenie, wykonują np. ruchy obrotowe, co z kolei powoduje zmianę ich ukierunkowania względem padającego promieniowania. Objawia się to zmianą polaryzacji w stosunku do światła padającego. Ponadto rozpraszanie Ramana, podobnie jak spektroskopia w podczerwieni, dostarcza informacji o budowie cząsteczki, wiązaniach międzyatomowych, które ją tworzą, a także o ich polaryzowalności. Pozwala to przewidzieć reaktywność chemiczną i przebieg reakcji chemicznych.

Rozproszone fotony co mają określone przesunięcie energetyczne są parametrami do stwierdzenia rodzaju gazu. Aktywne przejścia Ramana, inne niz przejscia w podczerwieni. Wszystkie dwuatomowe gazy homonuklearne są niewidoczne w podczerwieni (O_2 , N_2 , H_2 , Cl_2), a w widmie Ramana są widoczne. Dodatkową zaletą spektroskopii ramanowskiej jest to że można identyfikować mieszaninę gazów. Na podstawie tego jest zastosowanie: w wykrywaniu paliwa gazowego dla elektrowni naturalnych lub biogazowych, w których CH_4 , CO_2 , O_2 , N_2 i H_2 są istotne dla monitorowania, w procesach przemysłowych gdzie ma miejsce H_2O , dla tego, że czujniki Ramana są słabo uszkadzane wodą. Pomiar odbywa się na bieżąco. Dalsze zalety czujników gazowych Ramana są w stanie tolerować wysokie stężenia gazu i mieć wysoki zakres dynamiczny, ponieważ nie cierpią z powodu efektów nasycenia. Objętość pomiaru może być bardzo mała w spektroskopii ramanowskiej. Pomiar w mikroreaktorach dla chemii kombinatorycznej. Główną wadą spektroskopii ramanowskiej jest to, że proces rozpraszania jest dość słaby, co oznacza, że jest trudny w uzyskaniu akceptowalnej czułości. Większość spektrometrów ramanowskich są zbudowane do wykrywania ciał stałych lub płynów, gdzie wyższa gęstość materiału znacząco zwiększa sygnał.

2.2 Wgląd matematyczny

Jeżeli światło o nateżeniu

$$E = E_m \cos(2\pi f_n t) \tag{2}$$

- E natężenie padającego światła;
- E_m wartość maksymalna natężenia;
- f_p częstotliwość promieniowania padającego.

pada na cząsteczkę, to wystąpi oddziaływanie pomiędzy wektorem \overrightarrow{E} , a elektronowymi powłokami atomów tworzących cząsteczkę. Elektrony w cząsteczkach wykazują polaryzowalność α , czyli zdolność przemieszczania się pod wpływem pola elektrycznego. W wyniku takiego przemieszczenia jest indukowany w cząsteczce moment dipolowy.

$$p_i = \alpha E = E_m \cos(2\pi f_p t) \tag{3}$$

Ponieważ ten moment dipolowy oscyluje z częstotliwością f_p następuje emisja promieniowania o tej samej częstotliwości. Ta częstotliwość nosi nazwę $rozpraszania\ Rayleigha$.

Niech cząsteczka wykonuje drgania z częstotliwością f_{osc} , to wychylenie z położenia równowagi można opisać wzorem:

$$r - r_0 = r_m \cos(2\pi f_{osc}t) \tag{4}$$

- r_0 położenie równowagi;
- r_m maksymalne wychylenie;
- f_{osc} częstotliwość drgań cząsteczki.

Polaryzowalność cząsteczki zmienia się wraz z odległością r. Ta wielkość może być przedstawiona w postaci szeregu potęgowego:

$$\alpha(r) = \alpha(r_0) + \frac{d\alpha}{dr}(r - r_0) + \frac{d^2\alpha}{dr^2}(r - r_0)^2 + \dots + \frac{d^n\alpha}{dr^n}(r - r_0)^n$$
 (5)

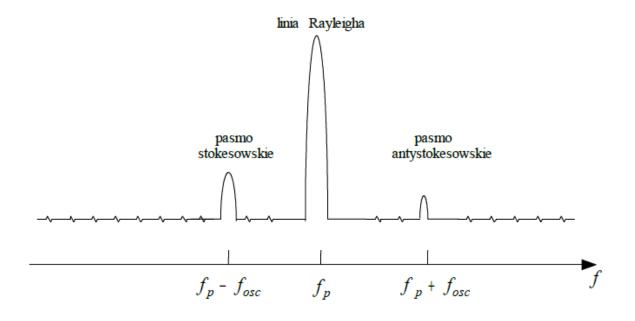
W dalszych przekształceniach nie będziemy uwzględniać wyrazów rzędów wyższych od jednego. Uwzględniając wzory (1),(2),(3) możemy przedstawić moment dipolowy cząsteczki w następujący sposób:

$$p(t) = \alpha E = \left\{ \alpha(r_0) + \frac{d\alpha}{dr} r_m \cos(2\pi f_{osc} t) \right\} E_m \cos(2\pi f_p t)$$
 (6)

Możemy przekształcić powyższe równanie po zastosowaniu wzoru na iloczyn cosinusów:

$$p(t) = \alpha(r_0)E_m\cos(2\pi f_p t) + \frac{d\alpha}{dr}E_m r_m \left\{\cos(2\pi (f_p + f_{osc})t) + \cos(2\pi (f_p - f_{osc})t)\right\}$$
(7)

Ponieważ argumenty funkcji cos zawierają częstotliwość $f=f_p\pm f_{osc}$, w widmie światła rozproszonego ta częstotliwość będzie obserwowana. Wielkość przesunięcia jest cechą charakterystyczną danej cząsteczki. Lnie widma, które przesunięte w stronę mniejszych energii, są tzw. pasma stokesowskie, a w stronę większych energii – antystokesowskie.



Rysunek 7: Schemat widma ramanowskiego.[4]

2.3 Rodzaje pasm obserwowanych w widmie Ramana

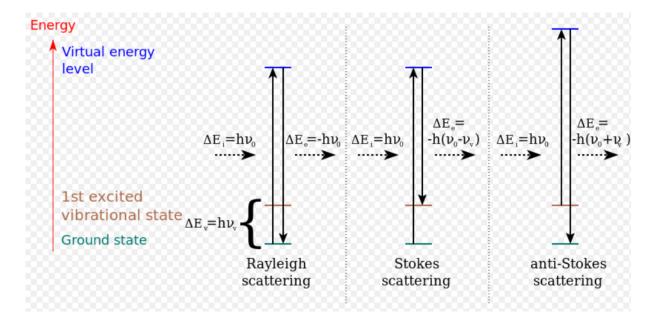
W widmie Ramana są obserwowane trzy rodzaje pasm:

- Pasmo Rayleigha;
- Pasmo stokesowskie;
- Pasmo antystokesowskie.

Pasmo Rayleigha - powstające na skutek oddziaływania fotonów padającego promieniowania o częstości v_0 , nie pasujących do poziomów energetycznych cząsteczki. Po oddziaływaniu fotonu z czasteczką, ostatnia wraca na ten sam poziom energetyczny.

Pasmo stokesowskie - gdy cząsteczka po oddziaływaniu z promieniowaniem przenosi się na wyższy poziom oscylacyjny i rozproszony foton ma energię mniejszą o różnicę energii poziomów oscylacyjnych hv.

Pasma antystokesowskie - jeśli przed oddziaływaniem z promieniowaniem molekuła znajdowała się na wzbudzonym poziomie oscylacyjnym, to oddziaływanie przenosi ją na podstawowy poziom oscylacyjny. Energia rozproszonego fotonu jest większa o różnicę energii poziomów oscylacyjnych hv. Pasmo antystokesowskie pojawia się w widmie Ramana po przeciwnej stronie co pasmo stokesowskie w stosunku do pasma Rayleigha. Pasmo to ma zwykle niższą intensywność niż pasma stokesowskie.



Rysunek 8: Diagram energii przejść w poszczególnych rodzajach rozpraszania.

Widmo antystokesowskie jest mnie intensywne niż widmo stokesowskie. To jest spowodowane tym, że prawdopodobieństwo oddziaływania fotonu ze wzbudzonym atomem jest dużo mniejsze niż oddziaływanie z atomem w stanie podstawowym.

2.4 Czynniki warunkujące zaistnienie zjawiska

2.4.1 Idealny dipol

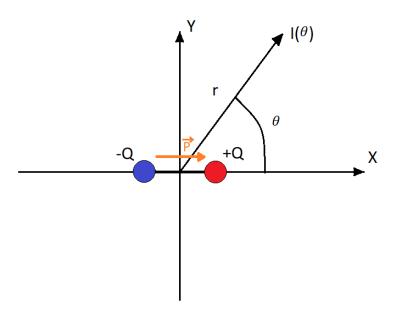
Przykładem takiego dipola może być układ składający się z spoczynkowego ładunku dodatniego +Q i ładunku ujemnego -Q, harmonicznie oscylującego wzdłuż kierunku \overrightarrow{P} z częstotliwością ω .

$$p = p_0 \cos(\omega t) \tag{8}$$

Problem promieniowania dipola ma istotne znaczenie w teorii układów promieniujących, ponieważ każdy rzeczywisty układ promieniujący (na przykład antena) może być obliczony na podstawie promieniowania dipola. Ponadto wiele pytań dotyczących interakcji promieniowania z materią można wyjaśnić na podstawie klasycznej teorii, biorąc pod uwagę atomy jako układy ładunków, w których elektrony wykonują oscylacje harmoniczne w pobliżu ich pozycji równowagi.

Jeśli fala rozchodzi się w homogenicznym ośrodku izotropowym, to czas przejścia fali do punktów odległych od dipola o odległość r jest taki sam. Dlatego we wszystkich punktach kuli, której środek pokrywa się z dipolem, faza oscylacji jest taka sama, to znaczy w strefie falowej przód fali będzie sferyczny, a w konsekwencji fala emitowana przez dipol jest sferyczną falą.

W każdym punkcie wektory \overrightarrow{E} i \overrightarrow{H} oscylują zgodnie z prawem $\cos(\omega t - kr)$, amplitudy tych wektorów są proporcjonalne do $\frac{\sin \theta}{r}$ (dla próżni). Czyli one zależą od odległości od r odległości od środka dipola i kata θ między kierunkiem momentu dipolowego i kierunkiem promieniowania.



Rysunek 9: Drgający dipol, który twarzą dwa ładunki -Q i +Q. $I(\theta)$ to jest natężenie promieniowania na odległości r pod kątem θ .

Wynika stąd, że natężenie promieniowania dipolowego wynosi:

$$I \sim \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \tag{9}$$

Dla $\theta = \frac{\pi}{2}$ intensywność promieniowania jest maksymalna, a dla $\theta = 0$ i $\theta = \pi$ jest minimalna i wynosi 0. Czyli dipol nie promieniuje wzdłuż kierunku momentu dipolowego.

2.4.2 Realny dipol

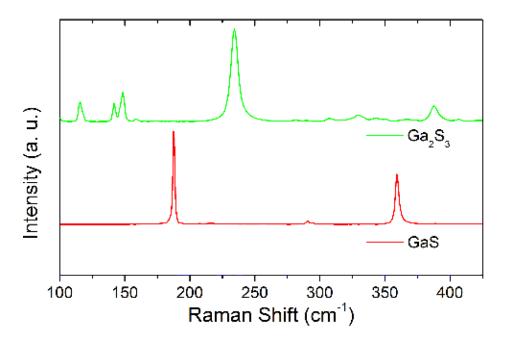
Warunkiem zaistnienia zjawiska Ramana są zmiany polaryzowalności cząsteczki w trakcie danego drgania. Polaryzowalność jest wielkością, którą można wyrazić za pomocą tensora, który jest układem 9 współczynników:

$$\alpha = \begin{vmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{vmatrix}$$
 (10)

Gdy mówimy np. o indukowanym momencie dipolowym, to pierwszy wskaźnik dwuelementowego indeksu oznacza kierunek momentu dipolowego, a drugi kierunek przyłożonego pola elektrycznego (wektora natężenia pola).

2.5 Przykładowe widma ramanowskie

Widmo ramanowskie dla materiałów GaS i Ga_2S_3 :



Rysunek 10: Widma rozpraszania ramanowskiego dla materiałów GaS i $Ga_2S_3[3]$

Na powyższym rysunku pokazane tylko pasma stokesowskie, ponieważ tylko tą częścią będę się zajmował w swojej pracy.

Energia fotonu wynosi:

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = hc\frac{1}{\lambda} \tag{11}$$

- h stała Plancka;
- c prędkość światła;
- λ długość fali.

Czyli odwrotność długości jest proporcjonalna do energii:

$$\lambda^{-1} \sim E \tag{12}$$

Zeru na powyższym widmie odpowiada energia światła pobudzającego (lasera) z przesunięciem wynoszącym zero. Czyli przesunięcie w widmie stokesowskim można zapisać w następując sposób:

$$\frac{1}{\lambda} = \left| \frac{1}{\lambda_{Laser}} - \frac{1}{\lambda_{stok}} \right| \tag{13}$$

- λ_{Laser} długość fali promieniowania laserowego;
- λ_{stok} długość fali promieniowania stokesowskiego

2.6 Fonony w materiale

Fonon - kwazicząstka, kwant energii drgań sieci krystalicznej. Są dwa rodzaje fononów:

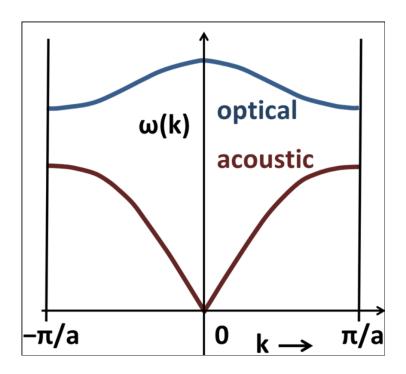
- Fonony akustyczne. Powstają w wyniku drgań jednego rodzaju atomów.
- Fonony optyczne. Powstają w wyniku drgań różnego rodzaju atomów.

Podział fononów jest uzależniony od kształtu relacji dyspersji w pobliżu k=0. Fonony akustyczne wykazują zależność:

$$\lim_{k \to 0} \omega(k) = 0 \tag{14}$$

natomiast fonony optyczne:

$$\lim_{k \to 0} \omega(k) = const \tag{15}$$



Rysunek 11: Krzywe dyspersyjne dla liniowego łańcucha dwuatomowego.[5]

Dla kryształu zawierającego N(>2) różnych atomów w komórce prymitywnej relacja dyspersji zawiera trzy gałęzie akustyczne oraz αN -3 gałęzie optyczne, gdzie α to jest wymiar. Więc dla liniowego łańcucha dwuatomowego N=2 mamy jedną gałąź optyczną i jedną akustyczną. A dla trójwymiarowej komórki prostej składającej się z dwóch różnych cząsteczek będą 3 krzywe optyczne i 3 akustyczne.

Przy rozpraszaniu fotonów na fononach powinny być spełnione dwa prawa zachowania: Prawo zachowania energii:

$$\hbar\omega_{\mathbf{i}} = \hbar\omega_{\mathbf{s}} \pm \hbar\Omega_{\mathbf{fonon}} \tag{16}$$

- ω_i częstotliwość fotonu padającego;
- ω_s częstotliwość fotonu rozproszonego;
- Ω_{fonon} częstotliwość fononu;

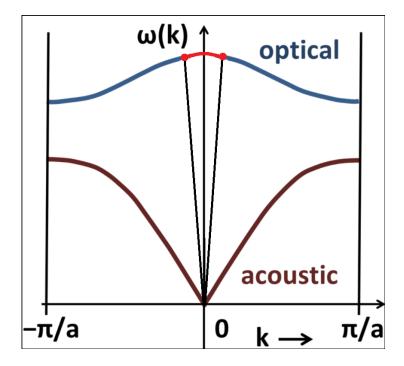
• \hbar - stała Plancka.

Prawo zachowania pędu:

$$\hbar \mathbf{k_i} = \hbar \mathbf{k_s} \pm \hbar \mathbf{K_{fonon}} \tag{17}$$

- k_i wektor falowy fotonu padającego;
- ullet k_s wektor falowy fotonu rozproszonego;
- K_{fonon} wektor falowy fononu;
- \hbar stała Plancka.

Pęd fononu jest znacznie większy od pędu fotonu, a energia fotonu jest znacznie większa od energii fononu. To znaczy że uczęstniczą w oddziaływaniu tylko te fonony co mają mały pęd.



Rysunek 12: Krzywe dyspersyjne z zaznaczonym obszarem pokazującym które fonony uczęstniczą w rozpraszaniu ramanowskim.

Z powyższego rysunku widzimy, że w oddziaływaniach przyjmują udział tylko optyczne fonony co znajdują się w środku strefy Brillouina. Akustyczne fonony nie biorą udziału dlatego, że dla $k \to 0$ energia też dąży do zera.

W niniejszej pracy były badane tylko widma stokesowskie dla tego, że one są bardziej intensywne niż widma antystokesowskie. Miarą intensywności widma są piki, które uzyskujemy. Im większe piki, tym mniejszy błąd przy analizie wyników pomiaru. Prawdopodobieństwo obsadzenia stanu energetycznego fononem jest proporcjonalne do:

$$\sim \exp^{-\frac{E}{kT}} \tag{18}$$

- \bullet E energia stanu energicznego;
- k stała Boltzmanna;

 \bullet T - temperatura w Kelwinach.

to znaczy że stosunek intensywności promieniowania rozproszonego w widmie antystokesowskim do intensywności promieniowania pobudzającego jest:

$$\frac{I_{ants}}{I} \sim \exp^{-\frac{E}{kT}} \tag{19}$$

- \bullet I_{ants} intensywność promieniowania w widmie antystokesowskim;
- I intensywność promieniowania pobudzającego

Typowa energia wzbudzenia fononu E = 0.065eV, więc:

$$\sim \exp^{-\frac{E}{kT}} = \exp^{-\frac{0.065}{0.025}} \approx 0.07$$
 (20)

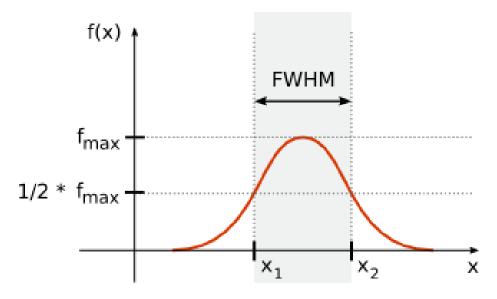
Czyli intensywność widma antystokesowskiego wynosi 7% widma stokesowskiego.

2.7 Co można odczytać z widma Ramanowskiego

Ważną rolę w widmie Ramanowskim odgrywa szerokość połówkowa pików. Na podstawie informacji o szerokości połówkowej Γ można mówić o czasie życia fononów w próbce:

$$\Gamma \sim \frac{1}{\tau} \tag{21}$$

gdzie τ - czas życia fononu.



Rysunek 13: Szerokość połówkowa piku FWHM - z angielskiego Full Width at Half Maximum.

Szerokość połówkowa zależy od:

- 1 Rozmiar próbki. Czy materiał jest cienkowarstwowym, czy bulk.
- 2 Defekty. Fonony rozpraszają się na defektach, co zmniejsza czas ich życia.
- 3 Rozpraszanie fononów wskutek efektów anharmonicznych

Na podstawie szerokości piku można uzyskać informację o przewodnictwie cieplnym próbki. W zależności od ilości i kształtu pików można zbadać jaki to jest materiał, czy badany materiał jest czystym materiałem bez domieszek. Na podstawie widma Ramanowskiego można oszacować temperaturę ciała. Czyli jest możliwy pomiar temperatury bez ingeracji do badanego materiału.

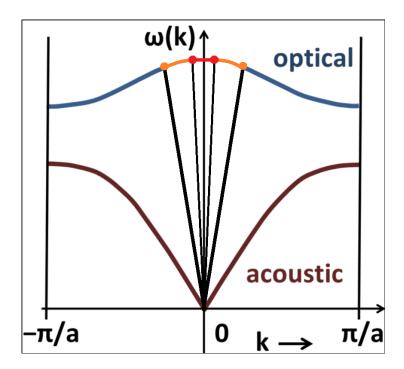
2.8 Piki ramanowskie w cienkich warstwach

W materiałach cienkowarstwowych jeden z wymiarów jest rzędu kilku nanometrów. To powoduje że zaczynają odgrywać ważną rolę efekty kwantowe. Z zasady nieoznaczoności Heisenberga:

$$\Delta p_{fon} \Delta d \ge \frac{\hbar}{2} \tag{22}$$

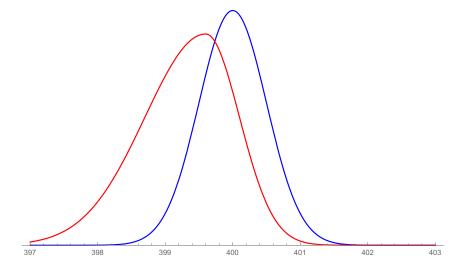
- Δp_{fon} niepewność pomiaru pędu fononu;
- \bullet Δd niepewność pomiaru położenia fononu

Mniejsza niepewność położenia fononu powoduje większą niepewność pędu fononu. To znaczy że w rozpraszaniu ramanowskim będą uczęstniczyć optyczne fonony o mniejszej energii, które są z większego zakresu energii ze środka strefy Brillouine'a.



Rysunek 14: Krzywe dyspersyjne z zaznaczonym obszarem pokazującym które fonony uczęstniczą w rozpraszaniu ramanowskim w ciękich warstwach.

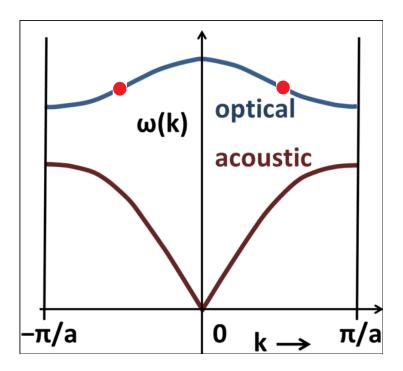
Taka rozbieżność w energii wpływa na kształt powstających pików w widmie ramanowskim. Piki są przesunięte w kierunku mniejszej energii i p stronie mniejszych energii są wydłużone.



Rysunek 15: Niebieski: pik ramanowski dla niecienkich warstw. Czerwony: pik ramanowski dla cienkich warstw.

2.9 Rozpraszanie dwufononowe

Kiedy foton trafia na materiał może zajść sytuacja, że zostaną wykreowane dwa fonony o przeciwnych pędach prawie takich samych co do modułu wartości. To wynika z zasady zachowania pędu. Poza tym te fonony nie muszą odpowiadać tej samej krzywej dyspersji.

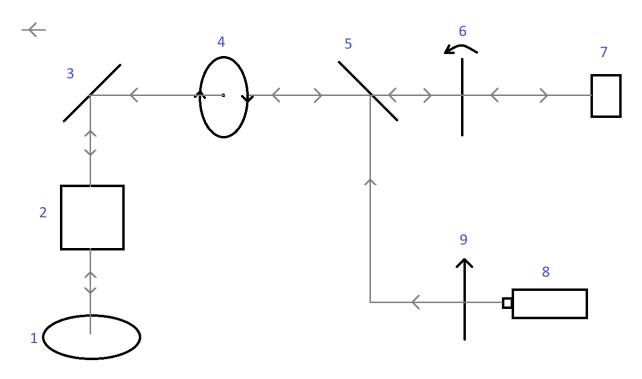


Rysunek 16: Niebieski: pik ramanowski dla niecienkich warstw. Czerwony: pik ramanowski dla cienkich warstw.

Piki na widmie ramanowskim pochodzące z rozpraszania dwufononowego mają prawie dwa razy większe przesunięcie niż piki odpowiadające fononom z centrum przerwy brillouine'a.

3 Przygotowanie próbek do badań

3.1 Przyrząd pomiarowy, rysunek, opis



Rysunek 17: Schemat układu pomiarowego.

4 Wyniki badań

5 Opracowanie wyników

•	-	1			•
h	$P \cap$	UG.	um	OW	anie

${\bf Literatura}$

- 1. GaS-wazne.
- 2. $\mathbf{Ga_2S_3}$ Zeitschrift für Kristallographie New Crystal Structures, 216, 327-328 (2001)
- 3. Ga2S3 optical properties and perspectives for THz applications
- 4. Spectroskopia Ramana drgania i widmo
- 5. Wikipedia fonony w materiałach